

LIGHT MEASURING DEVICE

Publication number: JP2001133396

Publication date: 2001-05-18

Inventor: TAMURA MAMORU; YAMADA YUKIO; TSUCHIYA YUTAKA; ODA ICHIRO

Applicant: NAT INST OF ADVANCED IND SCIEN; TECH RES ASS MED & WELFARE APP

Classification:

- international: A61B10/00; G01N21/17; A61B10/00; G01N21/17; (IPC1-7): G01N21/17; A61B10/00

- European:

Application number: JP19990316534 19991108

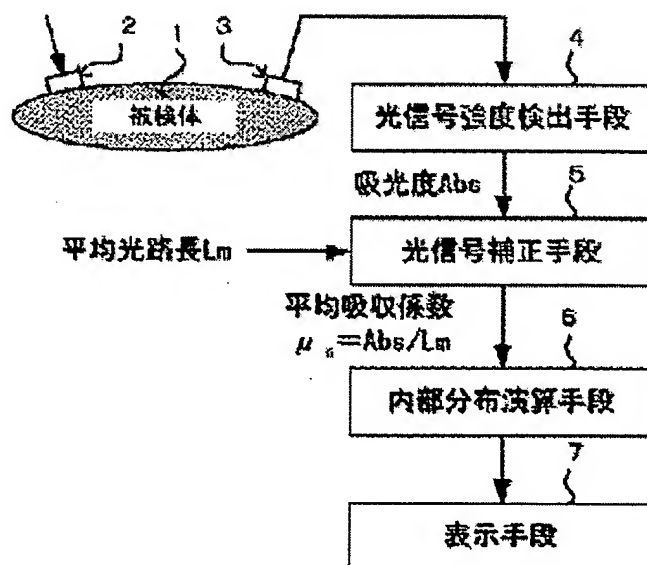
Priority number(s): JP19990316534 19991108

Report a data error here

Abstract of JP2001133396

PROBLEM TO BE SOLVED: To find an internal distribution of scattered/absorbed light in a subject without being affected by internal scatter/absorption or by the distance between light transmitting and receiving parts.

SOLUTION: This device is equipped with a plurality of combinations of a light transmitting means 2 for transmitting light to the subject 1 and a light receiving means 3 for receiving light transmitted from the subject 1, a light signal intensity detecting means 4 for detecting a light intensity signal of the light transmitted by the subject 1, a light signal correcting means 5 for normalizing the transmitted light by the average optical path length between the means 2, 3 to correct the intensity signal and obtaining a light intensity signal depending only on the state of absorption, and an internal distribution computing means 6 for finding the internal distribution in the subject 1 by a computation based on the disposition of the means 2, 3 and on the corrected intensity signal. The normalization of the intensity signal using the path length corrects the effects of internal scatter/absorption or of the distance between the light transmitting and receiving parts to find the intensity signal depending only on the state of absorption. This intensity signal is processed according to the disposition of the means 2, 3, thus finding the internal distribution in the subject 1.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-133396
(P2001-133396A)

(43) 公開日 平成13年5月18日 (2001.5.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	データベース (参考)
G 0 1 N 21/17		A 6 1 B 10/00	E 2 G 0 5 9
A 6 1 B 10/00		C 0 1 N 21/17	6 2 0

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願平11-316534	(71) 出願人	301000011 経済産業省産業技術総合研究所長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
(22) 出願日	平成11年11月8日 (1999.11.8)	(74) 上記1名の復代理人	100082304 弁理士 竹本 松司 (外1名)
		(71) 出願人	590007404 技術研究組合医療福祉機器研究所 東京都港区芝公園3丁目5番8号
		(74) 上記1名の代理人	100082304 弁理士 竹本 松司 (外1名)
		(72) 発明者	田村 守 北海道札幌市北区北12条西6丁目 北海道 大学 電子科学研究所内

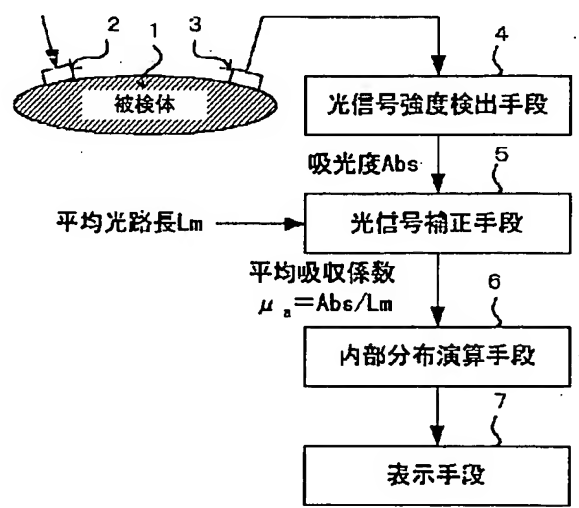
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光計測装置

(57) 【要約】

【課題】 被検体の散乱吸収の内部分布を、内部の散乱・吸収状態や、送光部と受光部との間の距離による影響を受けずに求める。

【解決手段】 被検体1に光を送光する送光手段2と被検体からの透過光を受光する受光手段3との複数の組み合わせと、被検体を透過した透過光の光強度信号を検出する光信号強度検出手段4と、透過光の送受光手段間における平均光路長による規格化によって光強度信号を補正し、吸収状態のみに依存する光強度信号を得る光信号補正手段5と、送受光手段の配列と補正された光強度信号とに基づく演算により被検体の内部分布を求める内部分布演算手段6とを備える。平均光路長を用いて光強度信号を規格化して、内部の散乱・吸収状態や、送光部と受光部との間の距離による影響を補正し、吸収状態のみに依存する光強度信号を求め、送受光手段の配列に応じた処理を行って被検体の内部分布を求める。



FP04-0229
(JP)
08.7.29
ALLOWED

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検体に光を送光する送光手段と被検体からの透過光を受光する受光手段との複数の組み合わせと、被検体を透過した透過光の光強度信号を検出する光信号強度検出手段と、前記透過光の送受光手段間における平均光路長による除算によって光強度信号を補正し、吸収状態のみに依存する光強度信号を得る光信号補正手段と、送受光手段の配列と補正された光強度信号とに基づく演算により被検体の内部分布を求める内部分布演算手段とを備える、光計測装置。

【請求項2】 前記光強度信号を時間解析して平均光路長を求める平均光路長演算手段を備える、請求項1記載の光計測装置。

【請求項3】 補正された光強度信号は、光信号強度から求めた被検体の吸光度を平均光路長で除算して得た平均吸収係数である、請求項1、及び2記載の光計測装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、光計測装置に関し、被検体の散乱吸収の内部分布を光を用いて測定する装置であり、生体の脳機能診断や循環器系障害診断等の医療分野に用いられる光診断画像装置に適用することができる。

【0002】

【従来の技術】生体内部の特定色素（ヘモグロビン等）などの光吸収体の濃度は光（可視光から近赤外領域の波長）の吸収量から求められ、生体内部の酸素代謝機能はこの光吸収体の濃度に対応することを利用して、光を用いて生体内部を簡便に無侵襲で測定する生体計測が知られている。この光計測において、可視光から近赤外領域の波長の光を生体に照射し、生体を透過して得られる光を用いたものが知られている。生体の光計測は、例えば、脳の血液量変化や酸素代謝の活性化状態を測定し、運動や感覚や思考等の脳機能等の計測に適用することができる。このような計測では、計測結果を画像として表示することによって、生体の脳機能診断や循環器系障害診断等の医療分野への適用効果を高めることができる。

【0003】従来、このような光計測による光診断画像装置では、可視光から近赤外領域の波長の光を被検体に照射し、被検体内部を透過した光を検出してその光強度を測定し、この光強度信号を画像表示している（例えば、特開平9-19408号公報）。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】生体のような光散乱吸収体を透過して得られる透過光強度は、光散乱吸収体の内部の吸収や吸収変化のみならず、内部の散乱・吸収状態や、送光部と受光部との間の距離による影響を受ける。そのため、従来の光計測装置のように光強度信号のみを用いて画像表示を行う場合には、以下のような問題がある。

【0005】被検体内部の散乱・吸収状態が一樣であると仮定し、送光点と受光点との間の距離が同一となるように送光手段と受光手段とを配置する必要があり、送光手段及び受光手段の配置位置に制限がある。図12は被検体内を透過する光の軌跡を説明する図であり、図13は送光手段及び受光手段の配置関係を示す図である。図12において、送光手段2に対して異なる距離に配置した受光手段3a、3bで受光される光はそれぞれ飛行距離La及びLbを経ており、検出される光強度飛行距離La及びLbに応じた影響を受けることになる。なお、La、Lbは各々ジグザグの光路長を合計したものの平均となる。

【0006】一例として、図13に示すような送受光配置において、CH1を送光点としCH3、CH4、CH5を受光点とすると、各送受光間距離は4.50cm、1.75cm、2.85cmとなる。このとき、均一散乱、均一吸収のファントムの被検体を例に挙げて説明する。散乱が等しく吸収が異なる（吸収係数の差 $\Delta\mu_a$ が0.0025/mm）二つのファントムを測定した場合、送光点CH1と各受光点CH3、CH4、CH5との間における二つのファントムの測定吸光度差Absは、実測値で以下の表1のようになる。

【0007】

【表1】

	CH1→CH3	CH1→CH4	CH1→CH5
送受光間距離	4.50cm	1.75cm	2.85cm
測定吸光度 Abs	0.2645	0.0837	0.1515

【0008】上記表1から、均一な吸収であっても、送受光間距離が長くなるほど吸収の影響を強く受けることがわかる。

【0009】図14は従来の送光手段及び受光手段の配置位置を説明するための図である。図14において、符号3a～3pは受光手段を示し符号2a～2iは送光手段を示しており、隣接する送光手段と受光手段とが同一

の距離Dとなるように配置している。送受光間の距離を異ならせて配置した送光手段によって計測した場合には、得られたデータを用いて同一の画像を構成することができない。また、被検体内部の散乱状態が一樣とみなせない場合には、得られたデータでは被検体の散乱吸収の内部分布を正確に画像表示することができない。また、送光手段及び受光手段の配置間距離が同一であるた

め、長方形の配列に制限され、配置間距離を任意として、測定対象に合わせた任意の配列とすることができない。

【0010】そこで、本発明は前記した従来の問題点を解決し、被検体の散乱吸収の内部分布を、内部の散乱・吸収状態や、送光部と受光部との間の距離による影響を受けずに求めることを目的とし、また、プローブ配列の制約をなくして任意のプローブ配列を可能とすることを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】測定される透過光の光強度は、被検体内に吸収を表す吸光度、あるいは被検体内に吸収変化を表す吸光度変化として測定することができる。通常用いられる吸光度は吸収変化に基づいて求められるため、以下では、吸光度は被検体内の吸収変化を表すものとする。測定で得られる透過光強度は、内部の吸収変化のみならず、内部の散乱・吸収状態や送受光間の距離に応じて変化する。これは、検出光の光強度が、被検体内部を透過する距離（飛行距離）に依存することに基いている。送光部と受光部との間において内部の散乱・吸収状態が異なると、送受光間距離が同じであっても透過光が被検体内を透過する飛行距離は異なるものとなる。また、送光部と受光部の配置距離が異なれば、透過光が被検体内を透過する飛行距離も異なる。飛行距離の変化は、受光部で検出される透過光の光信号強度に影響を与える。送光部から入射された透過光は、被検体内部において種々の光路を経て受光部に到達するため、同一の送受光間に複数の飛行距離が存在する。

【0012】そこで、本発明は、透過光の平均的な飛行距離を平均光路長として求め、この平均光路長を用いて光強度信号を除算して、内部の散乱・吸収状態や、送光部と受光部との間の距離による影響を補正し、吸収状態のみに依存する光強度信号を得る。そして、補正した光強度信号を送受光手段の配列に応じた処理を行って被検体の内部分布を求める。求めた内部分布は画像表示することができる。

【0013】本発明の光計測装置は、被検体に光を送光する送光手段と被検体からの透過光を受光する受光手段との複数の組み合わせと、被検体を透過した透過光の光強度信号を検出する光信号強度検出手段と、透過光の送受光手段間における平均光路長による除算によって光強度信号を補正し、吸収状態のみに依存する光強度信号を得る光信号補正手段と、送受光手段の配列と補正された光強度信号とに基づく演算により被検体の内部分布を求める内部分布演算手段とを備える。

【0014】図1は本発明の光計測装置を説明するための概略ブロック図である。送光手段及び受光手段である発光部2及び受光部3はそれぞれ複数個設けることができ、各発光部2から被検体1に照射された光は被検体内部を透過した後に各受光部3で検出することができる。

送光手段と該送光手段の光を検出する受光手段とは任意の組合せとすることができ、それぞれの組み合わせで定まる送光手段と受光手段との区間で検出する光信号強度によってその区間での内部分布を求めることができる。光信号強度検出手段4は、受光手段（受光部3）で受光した透過光の光強度信号を検出する。この光強度信号は、送受光間における被検体1の内部の吸収変化の他に、内部の散乱・吸収状態や送受光間の距離に依存する。光強度信号は、透過光の吸収の程度を表す吸光度Absとして数値化することができる。通常、吸光度Absは吸収の変化を対数表示によって表されるため、ここでは吸収の絶対値ではなく二つの状態での吸収の相対変化、つまり吸光度差を吸光度とする。なお、対数の底を10とするかeとするかによって吸光度に定数倍（2.30）の違いが含まれる。

【0015】測定される吸光度Absは、被検体1の内部の吸収変化と内部を飛行した距離との積であると考えられ、測定された平均飛行距離である平均光路長Lmで吸光度Absを除算することによって、吸収変化のみに依存した値を求めることができる。光信号補正手段5は、測定される吸光度Absを平均光路長Lmで除算して得られる値を平均吸収係数 μ 。（ $=\text{Abs}/L_m$ ）を算出する演算を行う。以下、平均吸収係数、つまり μ で表すものとする。算出された平均吸収係数 μ は吸収変化のみに依存した値であり、送受光間の距離に依存しない値となる。光信号補正手段5の演算で用いる平均光路長Lmは、被検体についてあらかじめ求めておいた値を用いることも、また、光信号強度検出手段4で検出した光強度信号を時間解析して得た値を用いることもできる。光強度信号の時間解析による場合には、送光手段からパルス光を入射し、受光手段で検出した透過光の光信号強度の時間変化に被検体における光速度を乗じて得られる飛行距離分布から平均飛行距離Lmを求めることができる。

【0016】光信号補正手段5で得られる平均吸収係数 μ は、計測に用いた送光手段及び受光手段の間における値を表しており、送光手段と受光手段の配置関係によっては平均吸収係数 μ を求めることができない場所が発生する。内部分布演算手段6は、このような場所の平均吸収係数を算出する手段であり、光信号補正手段5で得られた平均吸収係数 μ と送受光手段の配列関係に基づいて演算により被検体の内部分布を求める。内部分布演算手段6で求めた被検体の内部分布は、表示手段7に画像表示することができる。

【0017】本発明の光計測装置の第1の態様は、光強度信号を時間解析して平均光路長を求める平均光路長演算手段を備える。平均光路長演算手段による時間解析処理の一例では、光強度信号を飛行距離分布を表すものとして信号強度を時間積分し、飛行距離分布の重心点を平均飛行距離として求め、この平均飛行距離を被検体の平均光路長とするものである。また、時間解析処理の他の

例では、ストリークカメラや時間相関単一光子計数法などの既知の方法を用いることができる。

【0018】本発明の光計測装置の第2の態様では、光信号強度検出手段及び平均光路長演算手段は、パルス光の照射時点を基準とする所定ゲート時間内に存在する透過光の光強度信号を用いる。

【0019】本発明の光計測装置の第3の態様では、送光手段は異なる波長の光を照射する光源を備え、異なる波長による計測で得たデータを用いることによって、被検体内の複数種類の分布を求めることができる。

【0020】本発明によれば、送受光間距離が異なるデータを用いて、点送受光の設置位置に制限されことなく分布画像を得ることができる。被検体内部の散乱・吸収状態が一樣でない場合であっても、内部分布を求めることができる。被検体の内部吸収のみに依存する平均吸収係数を求めることができるため、被検体内の測定対象物質のモル吸収係数から平均濃度を換算することができる。

【0021】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図を参照しながら詳細に説明する。図2は本発明の光計測装置の一構成例を説明するためのブロック図である。図2に、被検体1に発光部2及び受光部3を配置する。発光部2及び受光部3の設置個数及び設置位置は任意とすることができ、また、発光点と受光点の組み合わせも任意とすることができる。発光点は、切換部20で発光部2を切換え選択することによって変更することができる。また、切換部20は、波長の異なる複数の光源（第1極短パルス光源21、第2極短パルス光源22、第3極短パルス光源23）を切換えて、被検体1に入射する光の波長を変更することができる。被検体1内部を透過した光は受光部3で受光され、複数の光信号検出器（第1光信号検出器41、第2光信号検出器42、・・・、第k光信号検出器4k、・・・、第n光信号検出器4n）によって光信号検出を行うことができる。なお、切換部20と送光部2との間、及び受光部3と光信号検出器41～4nとの間は光ファイバー等の導光手段によって接続することができる。

【0022】発光部2に送る光の波長の選択や、発光を行う発光部2の選択や、光信号検出を行う光信号検出器の選択は、制御部9からの制御信号によって行うことができ、各波長光において任意の送受光点の組み合わせについて光信号検出を行うことができる。各光信号検出器41～4nで検出された光信号は演算部8に送られ、被検体の内部分布を求める演算が行われる。演算部8において、入力された光信号は光信号強度演算部40で信号強度の算出が行われ、光信号補正部5に送られる。光信号補正部5には被検体の平均光路長データが入力され、光信号強度の補正演算を行う。平均光路長データは平均光路長演算部10によって求めた値を用いることができ

る。平均光路長演算部10は、各光信号検出器41～4nからの光信号を用いて、各送受光間における平均飛行距離分布から平均光路長を求める。光信号補正部5で補正した光信号強度は記憶部51に格納することができる。

【0023】内部分布演算部6は、補正した光信号強度を用いて被検体1内部の分布を求める。求めた内部分布は画像表示部7に画像表示することができる。平均光路長データは、平均光路長演算部10で求める構成の他に、あらかじめ求めておいた既知データを用いる構成とすることもできる。図3は、既知の平均光路長データを用いる場合の演算部の一構成例を示すブロック図である。この構成例では、演算部8'は図2に示す平均光路長演算部10に代えて平均光路長記憶部11を備える。平均光路長記憶部11には、被検体1の平均光路長をあらかじめ求めて記憶しておき、光信号補正部5に平均光路長データを送る。平均光路長記憶部11は、被検体1の送受光の組み合わせ位置に対応させてデータを格納させることができ、この場合には、制御部から送受光の組み合わせに関するデータを受け取り、対応する送受光の組み合わせ位置の平均光路長データを選択する。

【0024】以下、本発明の光計測装置の動作について図4のフローチャートを用いて説明する。なお、以下では一つの発光波長について説明し、発光波長を変更した場合の動作は同様に行うことができるため省略する。制御部9は、切換部20に切換制御信号を送って複数の発光部2から発光を行う発光部を選択する。なお、発光を行う発光部は、被検体1に配置された全ての発光部とすることも任意に選択したものとするのもでき、選択する場合には被検体1に配置した発光部と受光部との組み合わせの中からあらかじめ制御部9に定めておくことができる（ステップS1）。制御部9は切換部20を制御して、選択した発光部2を発光させ、所定波長の光を被検体1内に入射する。入射された光は、被検体1の内部において吸収や散乱を受けながら進行する（ステップS2）。

【0025】被検体1に配置された各受光部3は、被検体1内部を透過した光を受光する。受光される光信号強度は、被検体1の内部で受けた吸収や散乱の程度や送受光間距離に応じて減少する。各受光部3で受光された光は対応して設けられた光信号検出器41～4nによって光信号が検出される（ステップS3）。光信号強度演算部40は、光信号検出器41～4nで検出した光信号の光信号強度を用いて吸光度Absを求める演算を行う。吸収変化を表す場合の吸光度Absは、 $-\log(I/I_0)$ で表される。なお、Iは測定された光信号強度であり、I₀は基準の光信号強度である。また、対数に底は10あるいはeとすることができる。なお、吸光度Absを求める際に用いる光信号強度は、例えば、光信号検出器から入力した信号強度を時間積分することによって求めること

ができる(ステップS4)。

【0026】また、被検体の平均光路長 L_m は、測定した光信号強度の時間分解波形から求めることができる。図5は平均光路長 L_m を説明するための図である。図5(a)は測定した光信号強度の時間分解波形を示している。ここで、原点の時間において送光点からパルス光を入射すると、横軸は被検体内を透過する光の飛行時間を表す。したがって、入射された光は様々な飛行時間を経て受光点に到達することになる。この飛行時間に被検体内の光速を乗じることによって飛行距離とすることができる。そこで、この光信号強度を時間積分して平均をとることによって平均光路長 L_m を得ることができる。

	CH1→CH3	CH1→CH4	CH1→CH5
測定吸光度 Abs	0.2645	0.0837	0.1515
平均光路長 cm	30.9	10.6	19.6

【0028】なお、平均光路長 L_m は、ストリークカメラや時間相関単一光子計数法を用いて計算された時間分解波形から求めることができる(ステップS5)。

【0029】次に、測定吸光度Absを平均光路長 L_m で除算し、平均吸収係数 μ_a を求める。平均吸収係数 μ_a は測定吸光度Absを平均光路長 L_m で除算する以下の演

算により求めることができる。平均吸収係数 μ_a = 測定吸光度Abs / 平均光路長 L_m 前記した実測データ表1、2の場合の各平均吸収係数 μ_a は、以下の表3で表される値となる。

【0027】

【表2】

算により求めることができる。

平均吸収係数 μ_a = 測定吸光度Abs / 平均光路長 L_m 前記した実測データ表1、2の場合の各平均吸収係数 μ_a は、以下の表3で表される値となる。

【0030】

【表3】

	CH1→CH3	CH1→CH4	CH1→CH5
平均吸収係数 μ_a	0.0197	0.0185	0.01785

【0031】ここで求めた平均吸収係数 μ_a は、送受光間において吸収・拡散及び距離の影響を除去し、被検体の吸収状態のみに依存する値となる(ステップS6)。

【0032】複数の発光部において、他の発光部についても発光を行い各受光部との間で平均吸収係数 μ_a を求める場合には、前記ステップS1～S6を繰り返す(ステップS7)。図6、7は、平均吸収係数 μ_a のデータ位置を説明するための図である。なお、図6、7では格子状に区切った領域によって分布状態を表している。図6において、CH1とCH3との間にある領域の平均吸収係数は、CH1を送光部としCH3を受光部とする送受光間で求めた平均吸収係数 $\mu_{a13} = \text{Abs}_{13} / L_{13}$ によって表す。同様に、CH1とCH4との間にある領域の平均吸収係数及びCH1とCH5との間にある領域の平均吸収係数は、それぞれ平均吸収係数 $\mu_{a14} (= \text{Abs}_{14} / L_{14})$ 及び $\mu_{a15} (= \text{Abs}_{15} / L_{15})$ によって表す。また、図7において、CHP及びCHRを送光部とし、CHQ及びCHSを受光部とした場合には、CHP、CHQ、CHR、CHSで囲まれる領域の平均吸収係数 μ_a は、各送受光間で求まる平均吸収係数 μ_{aPS} と平均吸収係数 μ_{aRQ} との平均 $(= (\mu_{aPS} + \mu_{aRQ}) / 2)$ によって表す。

【0033】送光部と受光部との配置に限りがあるため、上記した演算だけでは、全領域について平均吸収係

数 μ_a を求めることができない場合がある。そこで、求めた平均吸収係数 μ_a を用いて補間処理を行う。図8は補間処理を説明するための図である。図8(a)は、両端の領域の平均吸収係数 μ_{aP} 及び μ_{aQ} が既知であるとき、中間の領域の平均吸収係数を求める場合を示している。この場合には、両端の領域の平均吸収係数 μ_{aP} と μ_{aQ} の平均値 $(= (\mu_{aP} + \mu_{aQ}) / 2)$ を求め、この値を平均吸収係数とする。図8(b)は、四方の領域の平均吸収係数 μ_{aP} 、 μ_{aQ} 、 μ_{aR} 、 μ_{aS} が既知であるとき、中央の領域の平均吸収係数を求める場合を示している。この場合には、4つの領域の平均吸収係数 μ_{aP} 、 μ_{aQ} 、 μ_{aR} 、 μ_{aS} の平均値 $(= (\mu_{aP} + \mu_{aQ} + \mu_{aR} + \mu_{aS}) / 4)$ を求め、この値を平均吸収係数とする。図8(c)は、2つの領域の平均吸収係数 μ_{aP} 、 μ_{aQ} が既知でとき、2つの領域に挟まれない領域の平均吸収係数を求める場合を示している。この場合には、2つの領域の平均吸収係数 μ_{aP} 、 μ_{aQ} を用いて外挿値 $(= (2\mu_{aP} - \mu_{aQ}))$ を求め、この値を平均吸収係数とする。

【0034】上記処理により、送受光の組み合わせによって、各領域には複数の平均吸収係数 μ_a が求まる。そこで、これらの平均吸収係数 μ_a を、各領域において平均を求めることによって領域全体の分布状態を求めることができる。図9は領域全体の分布状態を求める処理を

説明するための図である。図9において、(a)はCHPを送光部とした場合に得られる平均吸収係数 μ_a の分布を示し、同様に図9(b), (c), (d)はそれぞれCHQ, CHR, CHSを送光部とした場合に得られる平均吸収係数 μ_a の分布を示している。図9(e)は領域全体の分布状態を示しており、図9(b), (c), (d)の平均吸収係数 μ_a のデータを各領域で平均することによって求めることができる(ステップS8)。求めた平均吸収係数 μ_a の分布は、表示装置に画像表示させることができる。また、求めた平均吸収係数 μ_a は被検体の内部吸収にのみ依存する値であるため、被検体のモル吸収係数を該平均吸収係数で除算することによって平均濃度を換算することができる(ステップS9)。

【0035】前記処理において、測定した光信号の時間分解波形から吸光度や平均光路長を求める場合、全時間について信号処理を行わずに、図10に示すように送光時点から所定時間にゲート時間を設け、このゲート時間内にある時間分解波形についてのみ信号処理を行う構成とすることもできる。また、送光する波長を変更することによって、被検体内で内部吸収を行う物質に対応した分布状態を求めることができる。たとえば、ヘモグロビン濃度の変化測定において、酸化ヘモグロビン濃度及び還元ヘモグロビン濃度の分布を求めることができる。

【0036】図11は本発明の光計測装置の配置例を示す図である。本発明の光計測装置では、送受光点の配置距離を異ならせることができるため、台形や三角形等の任意の配置とすることができる。図11に示すように、額などの複雑な立体的な形状であっても光計測装置を配置し、測定対象面全体を計測することができる。

【0037】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光計測装置によれば、被検体の散乱吸収の内部分布を、内部の散乱・吸収状態や、送光部と受光部との間の距離による影響を受けずに求めることができる。本発明の光計測装置によれば、プローブの送光点及び受光点を等距離で配置する制約がないため、被検体の形状に応じて、不等間隔

のプローブ配置であっても、自動的に正しい吸収係数の演算を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光計測装置を説明するための概略ブロック図である。

【図2】本発明の光計測装置の一構成例を説明するためのブロック図である。

【図3】既知の平均光路長データを用いる場合の演算部の一構成例を示すブロック図である。

【図4】本発明の光計測装置の動作を説明するためのフローチャートである。

【図5】平均光路長 L_m を説明するための図である。

【図6】平均吸収係数 μ_a のデータ位置を説明するための図である。

【図7】平均吸収係数 μ_a のデータ位置を説明するための図である。

【図8】補間処理を説明するための図である。

【図9】領域全体の分布状態を求める処理を説明するための図である。

【図10】ゲート時間による信号処理を説明する図である。

【図11】本発明の光計測装置の配置例を示す図である。

【図12】被検体内を透過する光の軌跡を説明する図である。

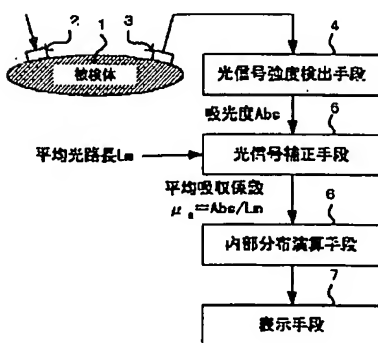
【図13】送光手段及び受光手段の従来の配置関係を示す図である。

【図14】従来の送光手段及び受光手段の配置位置を説明するための図である。

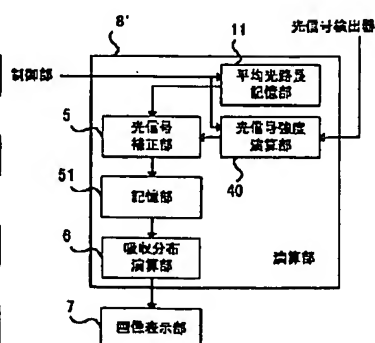
【符号の説明】

1…被検体、2…発光部、3…受光部、4…光信号強度検出手段、5…光信号補正手段、6…内部分布演算手段、7…表示手段、8, 8'…演算部、9…制御部、10…平均光路長演算部、11…平均光路長記憶部、20…切換部、21, 22, 23…極短パルス光源、41～4k～4n…光信号検出器、51…記憶部。

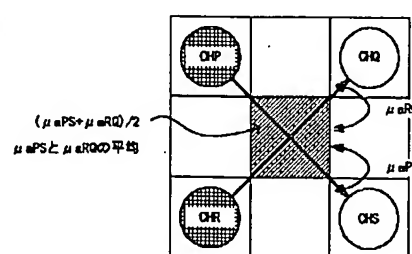
【図1】



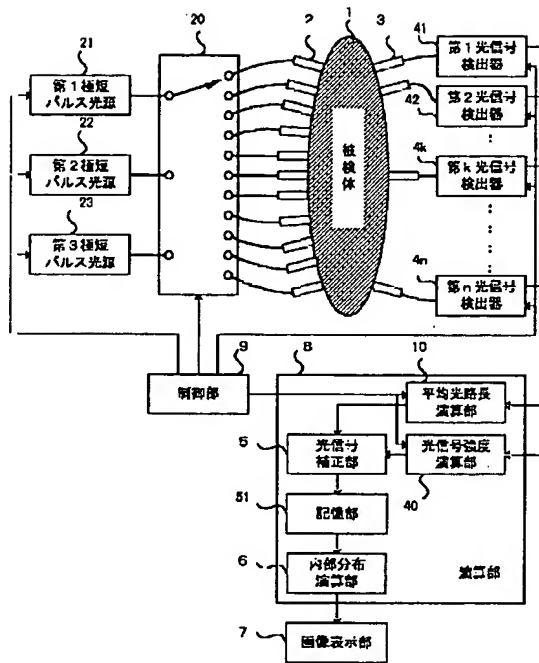
【図3】



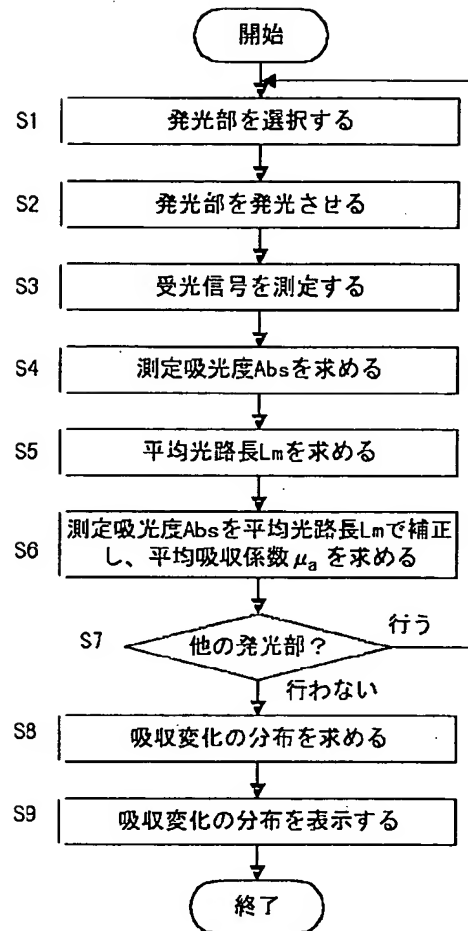
【図7】



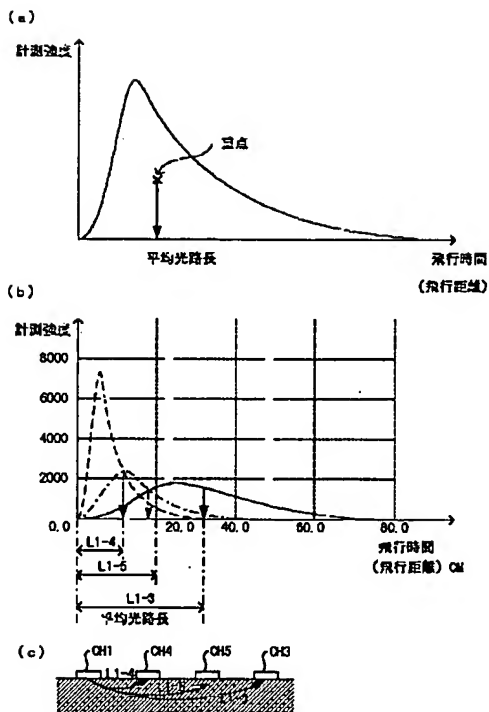
【図2】



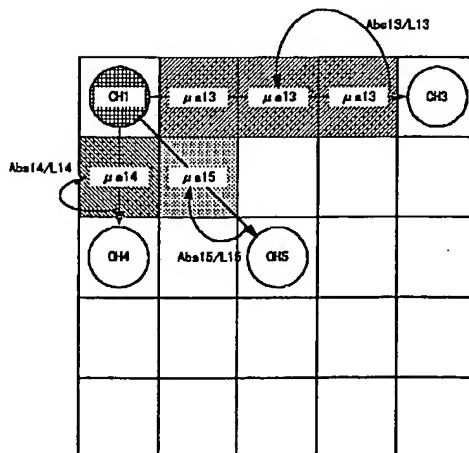
【図4】



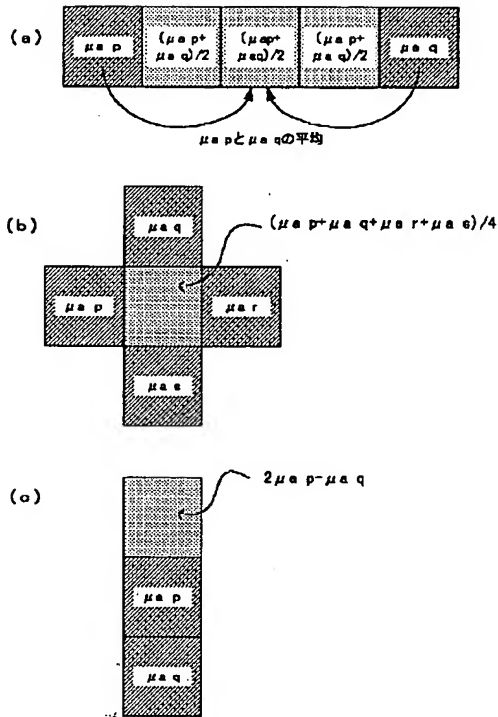
【図5】



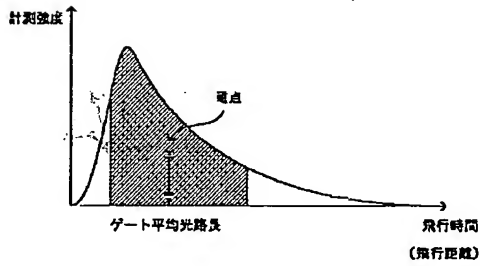
【図6】



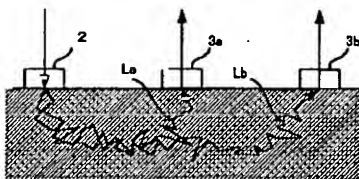
【図8】



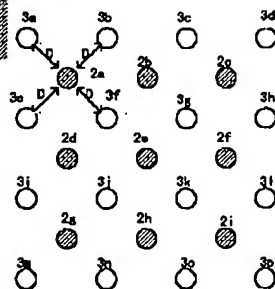
【図10】



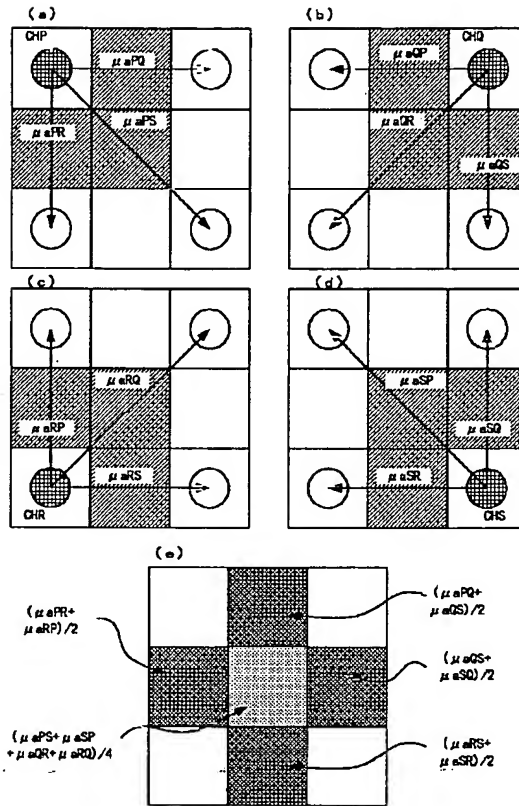
【図12】



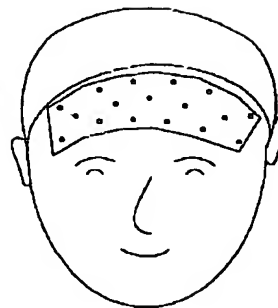
【図14】



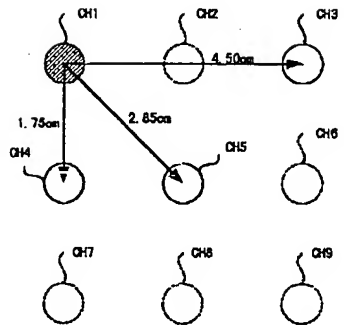
【図9】



【図11】



【図13】



フロントページの続き

(72)発明者 山田 幸生
茨城県つくば市並木1-2 通商産業省工
業技術院 機械技術研究所内
(72)発明者 土屋 裕
静岡県浜松市平口5000 浜松ホトニクス株
式会社中央研究所内

(72)発明者 小田 一郎
京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地
株式会社島津製作所内
Fターム(参考) 2G059 AA01 BB12 CC18 EE01 EE11
FF01 JJ17 KK04 LL01 MM01
MM03 MM10 MM14